

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に關し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに關連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに關連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に關し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害があなたに生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に關し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に關して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

R1EX24032ASA00A

R1EX24032ATA00A

Two-wire serial interface
32k EEPROM (4-kword × 8-bit)

RJJ03C0263-0100
Rev.1.00
2008.04.10

概要

R1EX24XXX シリーズは 2 線式シリアルインターフェースの EEPROM (電気的に書き換え可能な ROM) です。最新の MNOS メモリ技術 , CMOS プロセスおよび低電圧回路技術を採用し , 低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・高信頼性を実現しています。また 32 バイトページ書き換え機能により , データ書き換えが高速化されています。

【注】 本製品は , 携帯電話 , ム - ビ - , オ - ディオ機器等の民生用途に使用されることを意図したものです。自動車搭載機器 , FA 産業機器等の産業用途へのご使用をお考えの際は , 必ず事前に弊社営業担当までご相談願います。

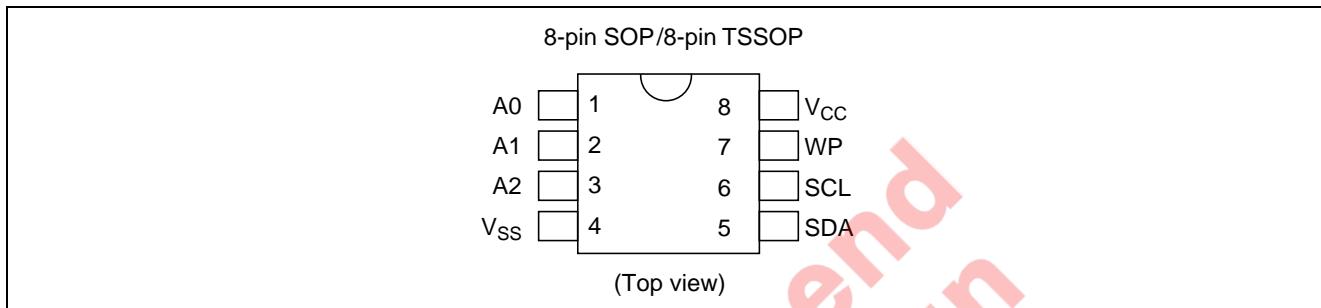
特長

- 単一電源 : 1.8V ~ 5.5V
- 2 線式シリアルインターフェース (I²C バス)
- 動作周波数 : 400kHz
- 消費電流
 - スタンバイ時 : 2 μ A (max)
 - 読み出し時 : 1mA (max)
 - 書き換え時 : 3.5mA (max)
- ページ書き換え : ページサイズ 32 バイト
- 書き換え時間 : 5ms
- 書き換え回数 : 10⁶ 回
- データ保持 : 10 年以上
- 小型パッケージ : SOP8 ピン , TSSOP8 ピン
- 出荷形態
 - TSSOP8 ピン : 3,000IC/reel
 - SOP8 ピン : 2,500IC/reel
- 温度範囲 : -40 ~ +85
- 本製品は鉛フリー仕様です。

製品ラインナップ

Type No.	Internal organization	Operating voltage	Frequency	Package
R1EX24032ASA00A	32k bit (4096 × 8-bit)	1.8V to 5.5V	400kHz	150 mil 8-pin plastic SOP PRSP0008DF-B (FP-8DBV) 鉛フリー仕様
R1EX24032ATA00A	32k bit (4096 × 8-bit)	1.8V to 5.5V	400kHz	8-pin plastic TSSOP PTSP0008JC-B (TTP-8DAV) 鉛フリー仕様

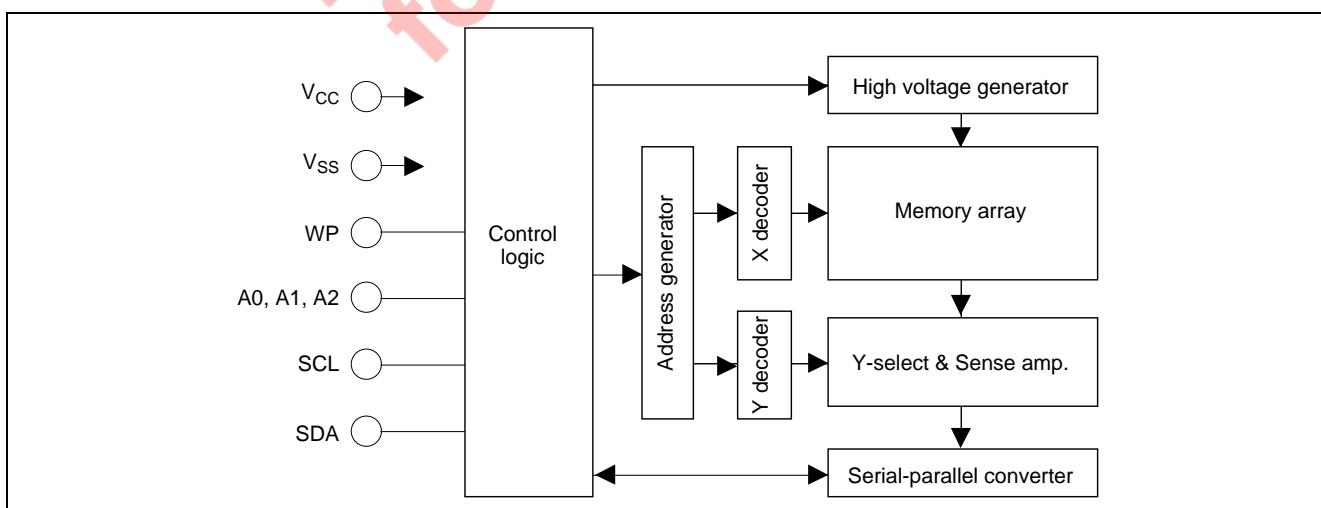
ピン配置



ピン説明

Pin name	Function
A0 to A2	Device address
SCL	Serial clock input
SDA	Serial data input/output
WP	Write protect
V _{cc}	Power supply
V _{ss}	Ground
NC	No connection

ブロックダイアグラム



絶対最大定格

Parameter	Symbol	Value	Unit
Supply voltage relative to V_{SS}	V_{CC}	-0.6 to +7.0	V
Input voltage relative to V_{SS}	V_{IN}	-0.5* ² to +7.0* ³	V
Operating temperature range* ¹	T_{OPR}	-40 to +85	°C
Storage temperature range	T_{STG}	-55 to +125	°C

【注】 1. データ保持含む

2. パルス幅が 50ns 以下の場合は, -3.0V

3. この値は $V_{CC}+1.0V$ を超過しないでください。

DC 動作条件

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Supply voltage	V_{CC}	1.8	—	5.5	V
	V_{SS}	0	0	0	V
Input high voltage	V_{IH}	$V_{CC} \times 0.7$	—	$V_{CC} + 0.5$	V
Input low voltage	V_{IL}	-0.3* ¹	—	$V_{CC} \times 0.3$	V
Operating temperature	T_{OPR}	-40	—	+85	°C

【注】 1. パルス幅が 50ns 以下の場合は, -1.0V

DC 特性

($T_a = -40 \sim +85^\circ C$, $V_{CC} = 1.8 V \sim 5.5V$)

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test conditions
Input leakage current	I_{LI}	—	—	2.0	μA	$V_{CC} = 5.5 V$, $V_{IN} = 0$ to $5.5 V$
Output leakage current	I_{LO}	—	—	2.0	μA	$V_{CC} = 5.5 V$, $V_{OUT} = 0$ to $5.5 V$
Standby V_{CC} current	I_{SB}	—	1.0	2.0	μA	$V_{IN} = V_{SS}$ or V_{CC}
Read V_{CC} current	I_{CC1}	—	—	1.0	mA	$V_{CC} = 5.5 V$, Read at 400kHz
Write V_{CC} current	I_{CC2}	—	—	3.5	mA	$V_{CC} = 5.5 V$, Write at 400kHz
Output low voltage	V_{OL2}	—	—	0.4	V	$V_{CC} = 2.7$ to $5.5 V$, $I_{OL} = 3.0mA$
	V_{OL1}	—	—	0.2	V	$V_{CC} = 1.8$ to $2.7 V$, $I_{OL} = 1.5mA$

容量

($T_a = +25^\circ C$, $f = 1 MHz$)

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test conditions
Input capacitance (A0 to A2, SCL, WP)	C_{IN}^* ¹	—	—	6.0	pF	$V_{IN} = 0 V$
Output capacitance (SDA)	$C_{I/O}^*$ ¹	—	—	6.0	pF	$V_{OUT} = 0 V$

【注】 1. このパラメータは全数測定されたものではなく, サンプル値です。

AC 特性

(Ta = -40 ~ +85°C, V_{CC} = 1.8 ~ 5.5 V)

測定条件

- 入力パルスレベル :
 - V_{IL} = 0.2 × V_{CC}
 - V_{IH} = 0.8 × V_{CC}
- 入力立ち上がり / 立ち下がり時間 : ≤ 20 ns
- 入出力タイミング参照レベル : 0.5 × V_{CC}
- 出力負荷 : 1TTL Gate + 100 pF

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Notes
Clock frequency	f _{SCL}	—	—	400	kHz	
Clock pulse width low	t _{LOW}	1200	—	—	ns	
Clock pulse width high	t _{HIGH}	600	—	—	ns	
Noise suppression time	t _I	—	—	50	ns	1
Access time	t _{AA}	100	—	900	ns	
Bus free time for next mode	t _{BUF}	1200	—	—	ns	
Start hold time	t _{HD.STA}	600	—	—	ns	
Start setup time	t _{SU.STA}	600	—	—	ns	
Data in hold time	t _{HD.DAT}	0	—	—	ns	
Data in setup time	t _{SU.DAT}	100	—	—	ns	
Input rise time	t _R	—	—	300	ns	1
Input fall time	t _F	—	—	300	ns	1
Stop setup time	t _{SU.STO}	600	—	—	ns	
Data out hold time	t _{DH}	50	—	—	ns	
Write protect hold time	t _{HD.WP}	1200	—	—	ns	
Write protect setup time	t _{SU.WP}	0	—	—	ns	
Write cycle time	t _{WC}	—	—	5	ms	2
Erase/Write Endurance	—	—	10 ⁶	—	cycles	3

【注】 1. このパラメータは全数測定されたものではなくサンプル値です。

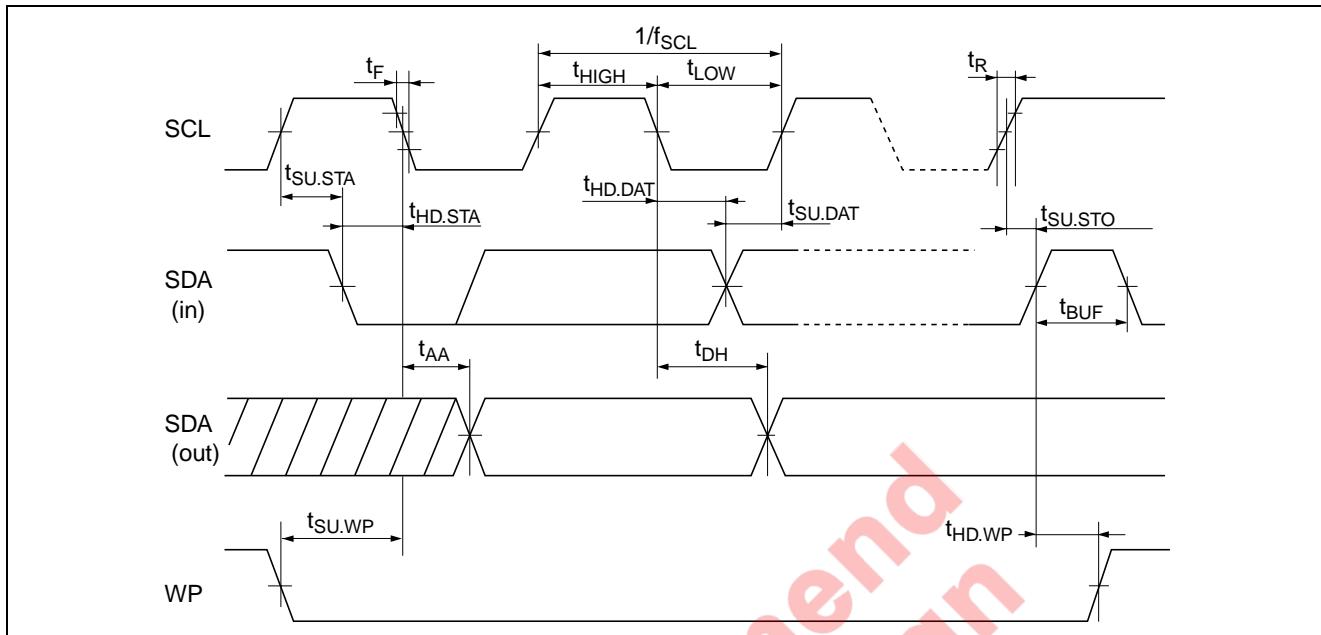
2. t_{WC} は停止状態から書き込み（内部制御）終了までの時間です。

3. 全数測定されたものではなくサンプル値です。

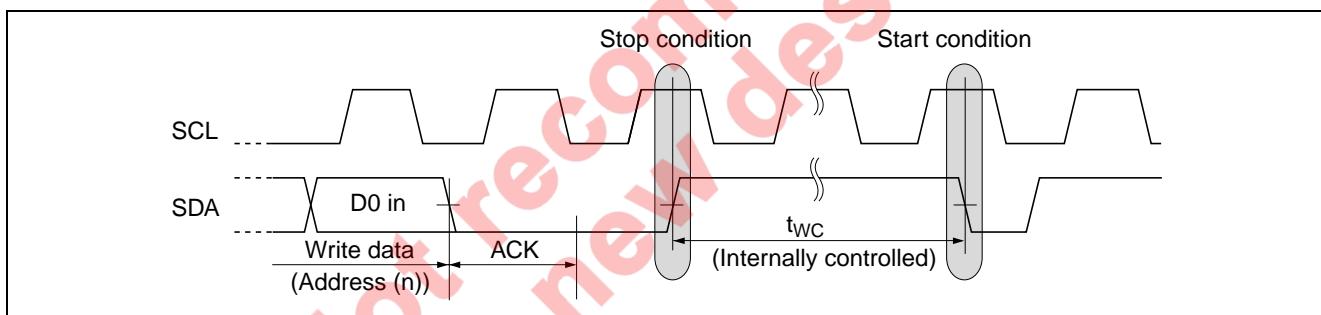
10⁶cycles(Ta = 25°C)10⁵cycles(Ta = 85°C)

タイミング波形

Bus Timing



Write Cycle Timing



ピン機能

シリアルクロック(SCL)

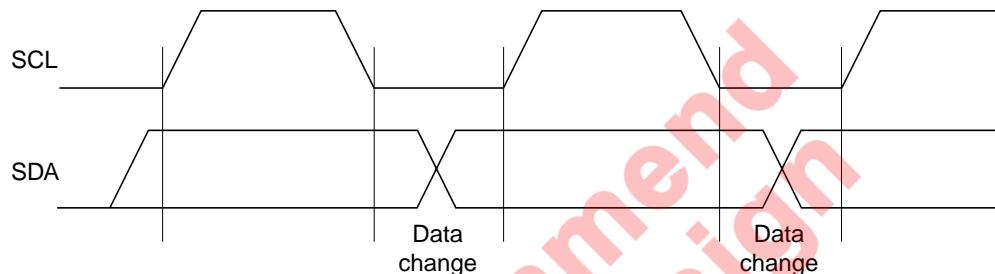
シリアルデータ入出力のタイミングを設定するためのクロック入力端子です。クロックの立ち上がりでデータの取り込み、立ち下がりでデータを出力します。クロック周波数の最大値は 400kHz です。

シリアル入出力(SDA)

シリアルデータの入力・出力端子です。出力はオープンドレインになっていますので、抵抗でプルアップする必要があります。抵抗値については DC 特性の ‘ V_{OL} ’ と ‘ I_{OL} ’ および SDA 端子の負荷容量から、システムに適した値を求めてください。

後述のスタート・コンディション、トップ・コンディションを除き、SDA 入力の切り替わりは、SCL が Low の期間内にする必要があります。

Data Validity (SDA data change timing waveform)



【注】 SDA の High → Low または Low → High の切り替えは SCL が Low の期間に行ってください。

デバイス・アドレス(A0,A1,A2)

本製品は同一データバス上に複数個（最大8個）のデバイスを接続することができます。デバイス・アドレスは、各々のデバイスを認識するために使用します。外部で V_{CC} または V_{SS} に接続してください。この V_{CC} , V_{SS} の組み合わせが、SDA 端子から入力されるデバイス・アドレス・コードと一致したデバイスが動作します。

Pin Connections for A0 to A2

Memory size	Max connect number	Pin connection			Notes
		A2	A1	A0	
32k bit	8	V_{CC}/V_{SS}	V_{CC}/V_{SS}	V_{CC}/V_{SS}	

【注】 1. V_{CC}/V_{SS} : フローティング時は V_{SS} になります。

ライトプロテクト (WP)

ライトプロテクト端子を High にすると、メモリアレイの一部が書き込み禁止になります。書き込み禁止になる領域を「Write Protect Area」に示します。ライトプロテクト端子が Low の場合は、全メモリアレイの書き換えができます。読み出しあは、ライトプロテクト端子の High/Low にかかわらず可能です。

Write Protect Area

WP pin status	Write protect area	
	32k bit	Upper 1/4 (8k bit)
V_{IH}		
V_{IL}		Normal read/write operation

動作説明

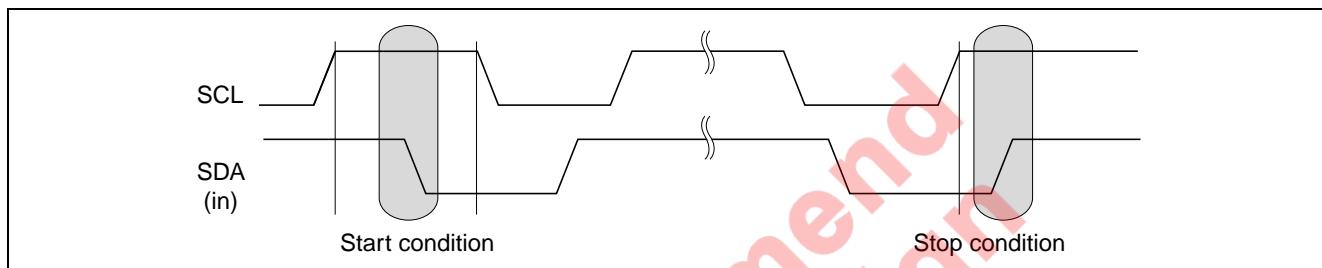
スタート・コンディション

Read, Write の動作を開始するには, SCL 入力が High の期間に, SDA 入力を High から Low にするスタート・コンディションにする必要があります (Start condition and stop condition 参照)。

ストップ・コンディション

SCL 入力が High の期間に, SDA 入力を Low から High にすることで, ストップ・コンディションになります (Start condition and stop condition 参照)。Read の場合, ストップ・コンディションを入力すると Read が終了し, スタンバイ状態になります。Write の場合は, ストップ・コンディション入力で書き換えデータの入力終了となり, メモリへの書き込みを t_{WC} の期間実施した後, スタンバイモードになります (Write cycle timing 参照)。

Start Condition and Stop Condition

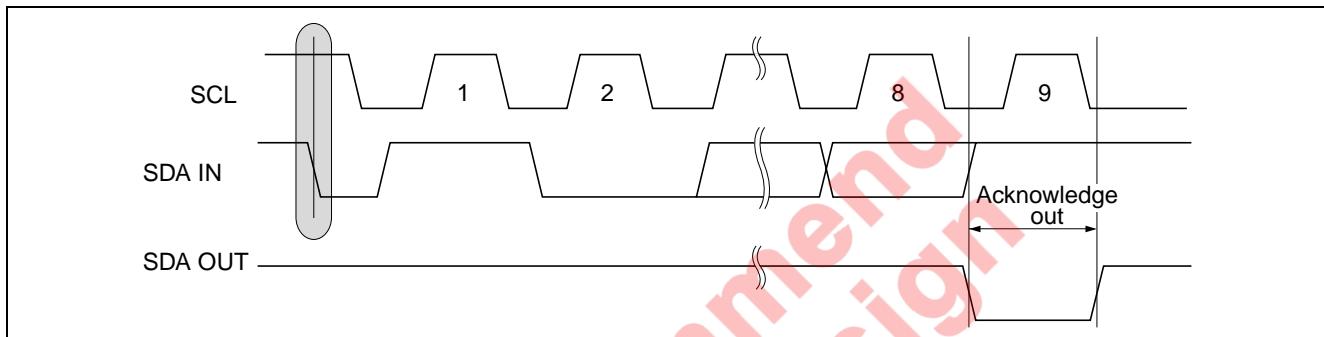


Acknowledge

アドレス情報、Read情報等のシリアルデータは8bit単位で送受信が行われます。Acknowledge信号は、この8ビットのデータが正常に送信または受信されたことを示す信号で、SCLの9クロック目に受信側が“0”を出力します。送信側は、この9クロック目でAcknowledge信号を受信するために、バスを解放します。

EEPROMから見ると、Writeの場合はすべて受信となるため、8ビットの受信が完了したら、9クロック目にEEPROMからAcknowledge“0”を出力します。Readの場合は、スタート・コンディションの後の8ビット受信後にAcknowledge“0”を出力します。これに続いて、EEPROMはReadデータを8ビット単位で出力しますが、出力後はバスを解放し、マスタ側からAcknowledge“0”が送られるのを待ちます。Acknowledge“0”検出すると、EEPROMは次のアドレスのReadデータを出力します。Acknowledge“0”が検出されずにストップ・コンディションを受信すると、Read動作を終了しスタンバイ状態になります。なお、Acknowledge“0”が検出されず、かつストップ・コンディションも送られて来ない場合は、データを出力せずにバス解放状態を持続します。

Acknowledge Timing Waveform



デバイス・アドレッシング

スタート・コンディションに続いて8ビットのデバイス・アドレス・ワードを入力します。この入力でデバイスはRead, Writeの動作を開始します。デバイス・アドレス・ワードはデバイス・コード4bit, デバイス・アドレス・コード3bit, Read/Writeコード1bitの3つのコードで構成されています。

デバイス・アドレス・ワードの上位4ビットはデバイス・タイプを識別するデバイス・コードで、本製品では“1010”の固定コードになります。

デバイス・コードに続けてデバイス・アドレス・コード3ビットをA2, A1, A0の順に入力します。デバイス・アドレス・コードはバスに最大8ヶ接続されたデバイスのうち、どれを選択するかを決定します。前述のデバイス・アドレス端子A2～A0のHigh, Lowの接続が、入力されたデバイス・アドレス・コードと一致したデバイスが選択されます。

デバイス・アドレス・ワードの8ビット目はR/W(Read/Write)コードです。“0”入力の場合はWrite動作, “1”入力の場合はRead動作になります。

なお、デバイス・コードが“1010”でない場合、もしくはデバイス・アドレス・コードが一致しない場合は、Read/Write動作に入らず、スタンバイモードになります。

Device Address Word

	Device address word (8-bit)							
	Device code (fixed)				Device address code			R/W code ^{*1}
32k	1	0	1	0	A2	A1	A0	R/W

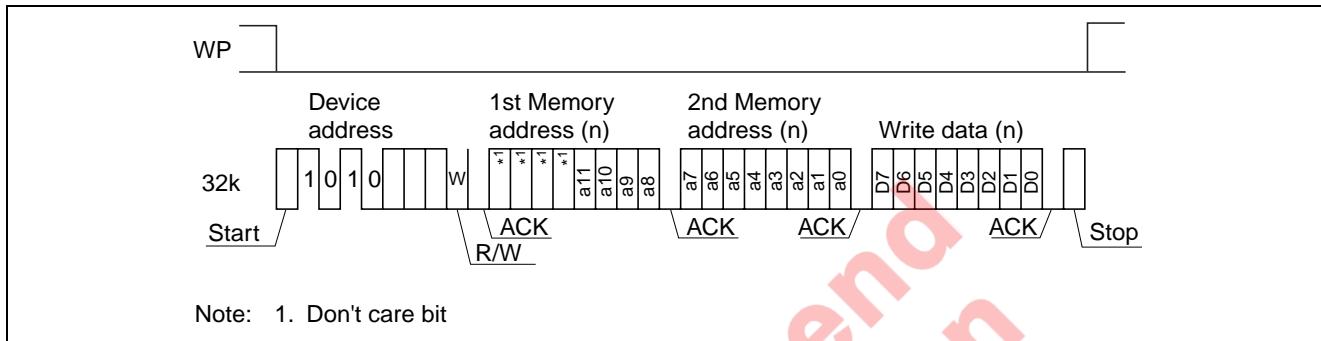
【注】 1. R/W=“1”的場合はRead, R/W=“0”的場合はWriteになります。

Write 動作(WP=Low の時)

Byte Write : ライトプロテクト端子(WP)が Low 状態での Write 動作について

スタート・コンディションに続いて、Read/Write コードを“0”にしてデバイス・アドレス・ワード 8bit を入力すると、9bit 目に Acknowledge “0”を出力し、Write モードに入ります。この後、8bit×2 のメモリ・アドレスを入力します。メモリ・アドレスを入力すると、Acknowledge “0”を出力しますので、続いて Write データ 8bit を入力します。Write データを受け取ると EEPROM は Acknowledge “0”を出力します。ここでストップ・コンディションを入力すると、LSI 内部で制御される書き換え動作に入り、書き換え動作終了まで、SCL, SDA の入力を受け付けなくなります。書き換え動作が終了すると自動的にスタンバイモードに戻ります。

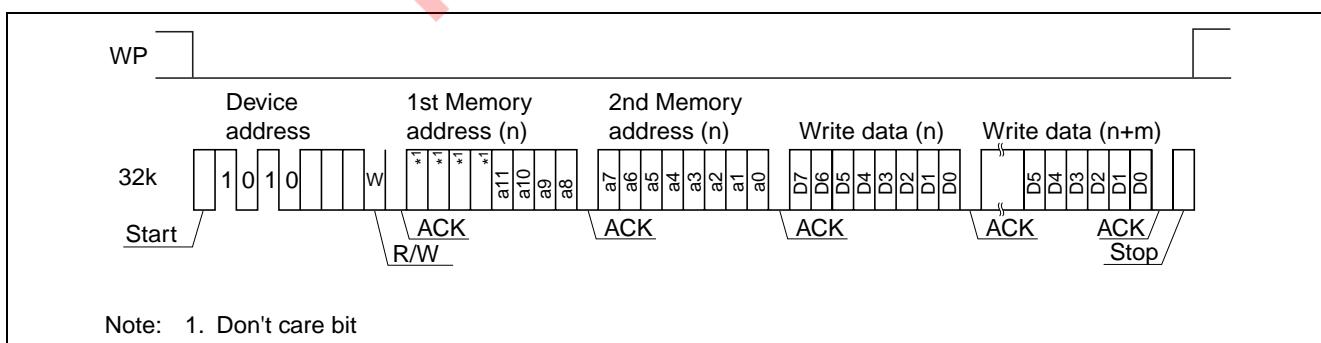
Byte Write Operation



Page Write :

本製品は 32 バイトまでの任意のバイト数を一度に書き換えられる Page Write 機能を有しています。Page Write では Byte Write と同様に、スタート・コンディション デバイス・アドレス・ワード メモリ・アドレス(n) Write データ(Dn)の順に、9bit ごとの Acknowledge “0”出力を確認しながら入力します。Write データ(Dn)入力後にストップ・コンディションを入力しないで、Write データ(Dn+1)を入力すると、Page Write モードに入ります。Write データ(Dn+1)を入力した時点で、ページ内アドレス(a0 ~ a4)は自動的インクリメントされ(n+1)番地になります。このように、Write データを次々と入力することができ、Write データ入力ごとにページ内アドレスがインクリメントされ、最大 32 バイトの Write データを入力できます。ページ内アドレス(a0 ~ a4)がページの最終番地に達した場合は、アドレスは “Roll Over”して、ページの先頭アドレスに戻ります。“Roll Over”した場合は、同一アドレスに Write データが 2 度(以上) 入力されることになりますが、最後に入力した Write データが有効になります。ストップ・コンディションを入力すると、Write データの入力を終了し、書き換え動作に入ります。

Page Write Operation



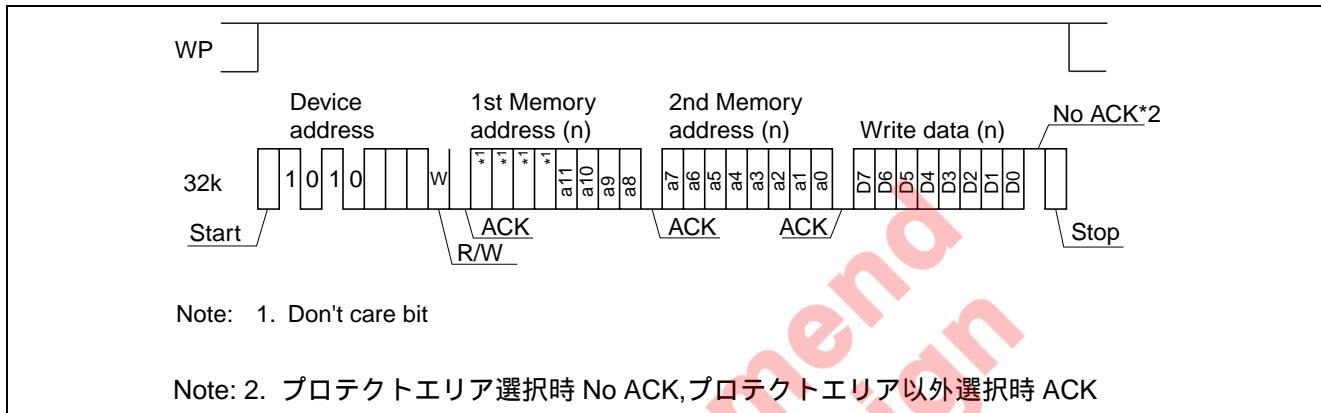
Write 動作(WP=High の時)

Byte Write : ライトプロテクト端子(WP)が High 状態での Write 動作について

スタート・コンディションに続いて、Read/Write コードを“0”にしてデバイス・アドレス・ワード 8bit を入力すると、9bit 目に Acknowledge “0”を出力し、Write モードに入ります。この後、8bit×2 のメモリ・アドレスを入力します。メモリ・アドレスを入力すると、Acknowledge “0”を出力します。Write データ 8bit を入力後、EEPROM はプロテクトエリア選択時は Acknowledge “1”(No ACK)を出力し、メモリのデータを書き換えません。プロテクトエリア以外を選択時は Acknowledge “0”を出力します。

ここでストップ・コンディションを入力すると、LSI 内部で制御される書き換え動作に入ります。

Byte Write Operation



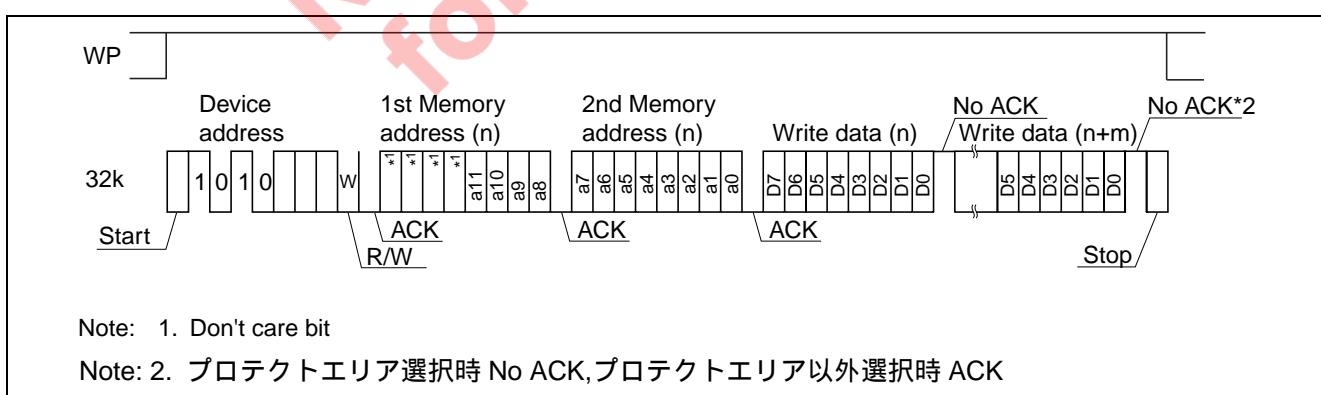
Page Write :

Page Write では Byte Write と同様に、スタート・コンディション デバイス・アドレス・ワード メモリ・アドレス(n)では、9bit ごとに Acknowledge “0”を出力します。Write データ(Dn)入力後、EEPROM はプロテクトエリアを選択時は Acknowledge “1”(No ACK)を出力し、メモリのデータを書き換えません。

プロテクトエリア以外を選択時は、Acknowledge “0”を出力します。

ここで、ストップ・コンディションを入力すると、Write データの入力を終了し、書き換え動作に入ります。

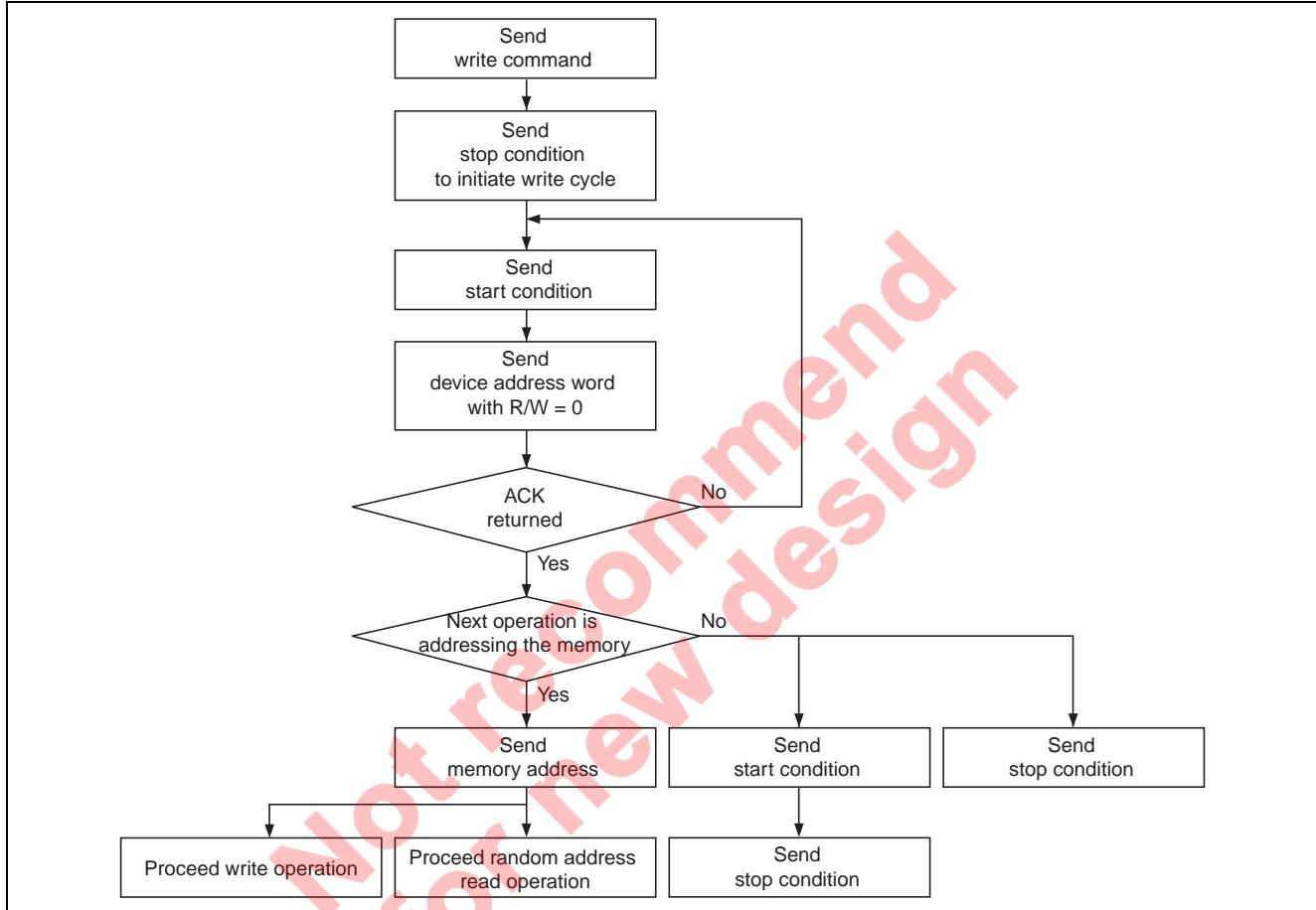
Page Write Operation



Acknowledge Polling :

EEPROM が書き換え中か否かを判定する機能として，Acknowledge Polling があります。書き換え期間中にスタート・コンディションに続いてデバイス・アドレス・ワード 8bit を入力します。Acknowledge Polling の場合，Read/Write コードは“0”にしてください。9bit 目の Acknowledge で書き換え中か否かを判定します。Acknowledge “1”は書き換え中，Acknowledge “0”は書き換え終了を示します。Acknowledge Polling は，Write データ入力後，ストップ・コンディションが入力された時点から機能します (Write Cycle Polling using ACK 参照)。

Write Cycle Polling Using ACK



Read 動作

Read には , Current Address Read , Random Read , Sequential Read の 3 モードがあります。Read の起動方法は Write と同様ですが , デバイス・アドレス・ワード 8bit 目の Read/Write コードに“1”を入力します。

Current Address Read :

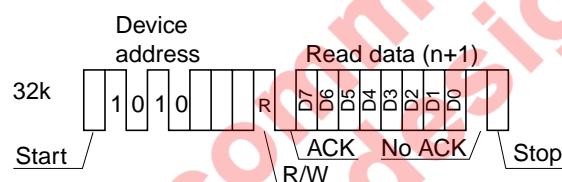
EEPROM 内部のアドレス・カウンタは , 前回の Read もしくは Write で , 最後にアクセスしたアドレス(n)を 1 番地インクリメントした(n+1)番地をキープしています。Current Address Read は , この内部アドレス・カウンタがキープしている(n+1)番地を Read するモードです。

Write と同様に , スタート・コンディション デバイス・アドレス・ワード(ただし R/W=“1”)の順に入力すると , Acknowledge “0”を出力したのち , (n+1)番地のデータ 8bit が上位からシリアルに出力されます。この後 , Acknowledge “1” (Acknowledge の入力をせずに , バスを解放しても可) ストップ・コンディションの順で入力すると Read を終了し , スタンバイ状態に戻ります。

なお , 前回が Read モードで最終アドレスをアクセスした場合 , Current Address は“Roll Over”して 0 番地になります。また , 前回が Write モードでページの最終アドレスをアクセスした場合 , Current Address はページ内で “Roll Over” して , ページの先頭アドレスになります。

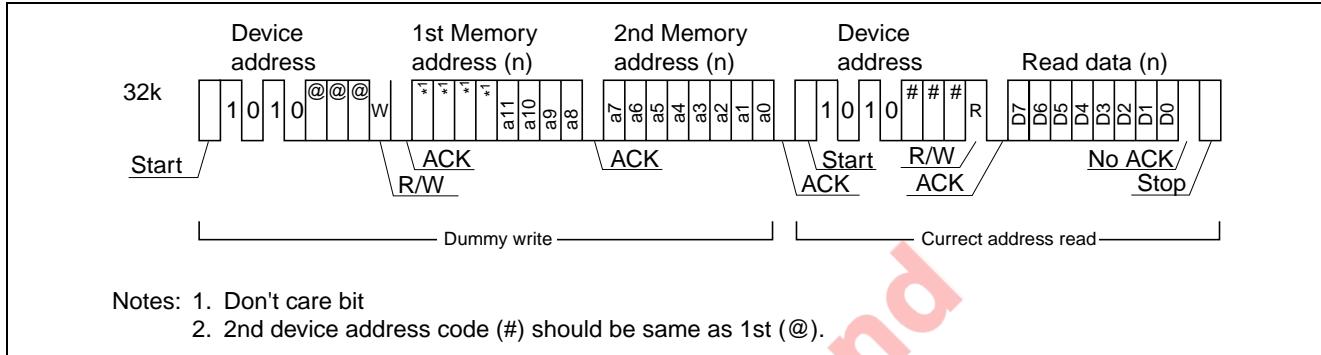
Current Address は , 電源を OFF しないかぎり有効です。電源 ON 後の Current Address は不定になります。電源 ON 後の Read は次の Random Read でアドレスを指定してください。

Current Address Read Operation

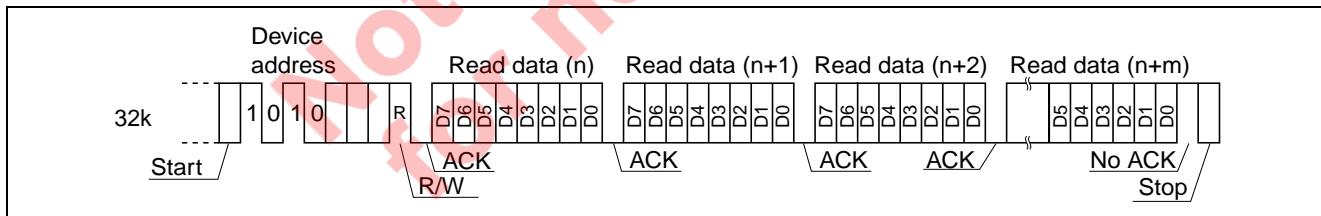


Random Read :

アドレスを指定して Read するモードです。ダミーの Write モードで Read すべきアドレスを入力します。スタート・コンディション デバイス・アドレス・ワード (R/W="0") メモリ・アドレス 8bit × 2 の順に入力します。メモリ・アドレス入力後の Acknowledge “0”出力を確認したら、再度スタート・コンディションを入力し、上記の Current Address Read を行います。ダミーの Write モードで指定したアドレスのデータが output されます。データ出力後に、Acknowledge “1” (Acknowledge の入力をせずに、バスを解放しても可) ストップ・コンディションの順で入力すると Read を終了し、スタンバイ状態に戻ります。

Random Read Operation**Sequential Read :**

データを連続して Read するモードで、Current Address Read, Random Read ともに使用できます。8bit のデータを出力した後、Acknowledge “0”を入力すると、アドレスがインクリメントされ、次の 8bit のデータが output されます。データ出力後に Acknowledge “0”的入力を続けると、アドレスをインクリメントしながら次々とデータを出力します。アドレスが最終アドレスになった場合は、0 番地に“Roll Over”します。“Roll Over”後も Sequential Read が可能です。動作を終了するには、Current Address Read, Random Read と同様に、Acknowledge “1” (Acknowledge の入力をせずに、バスを解放しても可) ストップ・コンディションの順で入力します。

Sequential Read Operation

使用上の注意

電源 On/Off 時のデータ保護

電源 On/Off 時の誤動作により、データが破壊される場合があります。データ破壊を防止するため、本製品では Power on Reset 回路を内蔵しています。Power on Reset 回路が正しく動作するように、下記にご注意ください。

- 電源 On/Off 時には SCL,SDA を V_{CC} もしくは V_{SS} に固定し、クロックさせないこと
- 電源 Off はスタンバイ状態で行うこと
- 中間レベルからの電源 On は誤動作の原因になるため、電源 On 時には、必ず 0 V から立ち上げること
- 電源 On 時の立ち上げスピードは 10 μ s 以上にすること

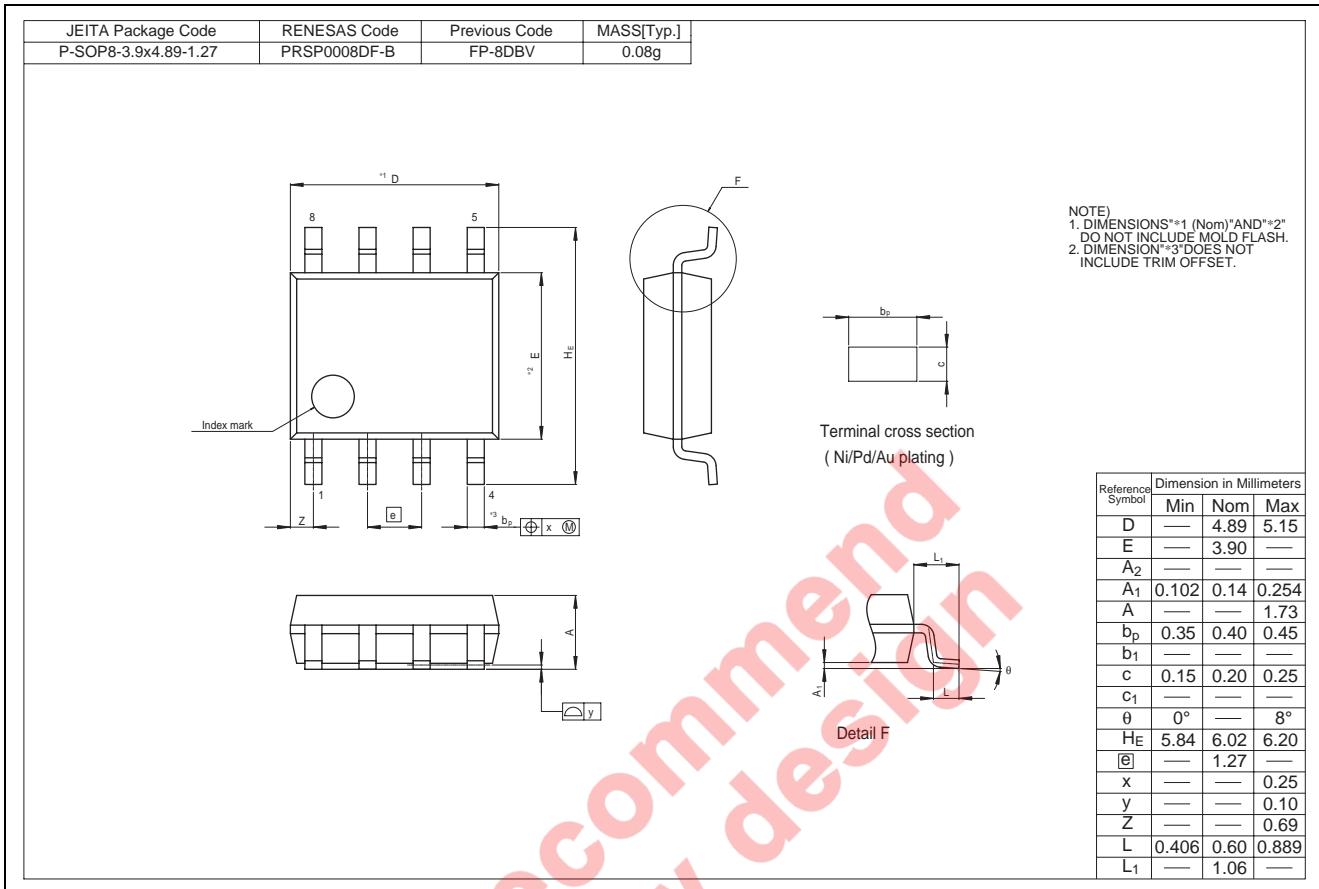
ノイズ・キャンセル時間

SCL, SDA の両端子はノイズ・キャンセル機能を有しています。この機能により、幅 50ns 以下のパルスはキャンセルされます。幅 50ns を越えるパルスはアクティブなパルスとして認識しますので、幅 50ns 以上の誤パルスが発生しないようご注意ください。

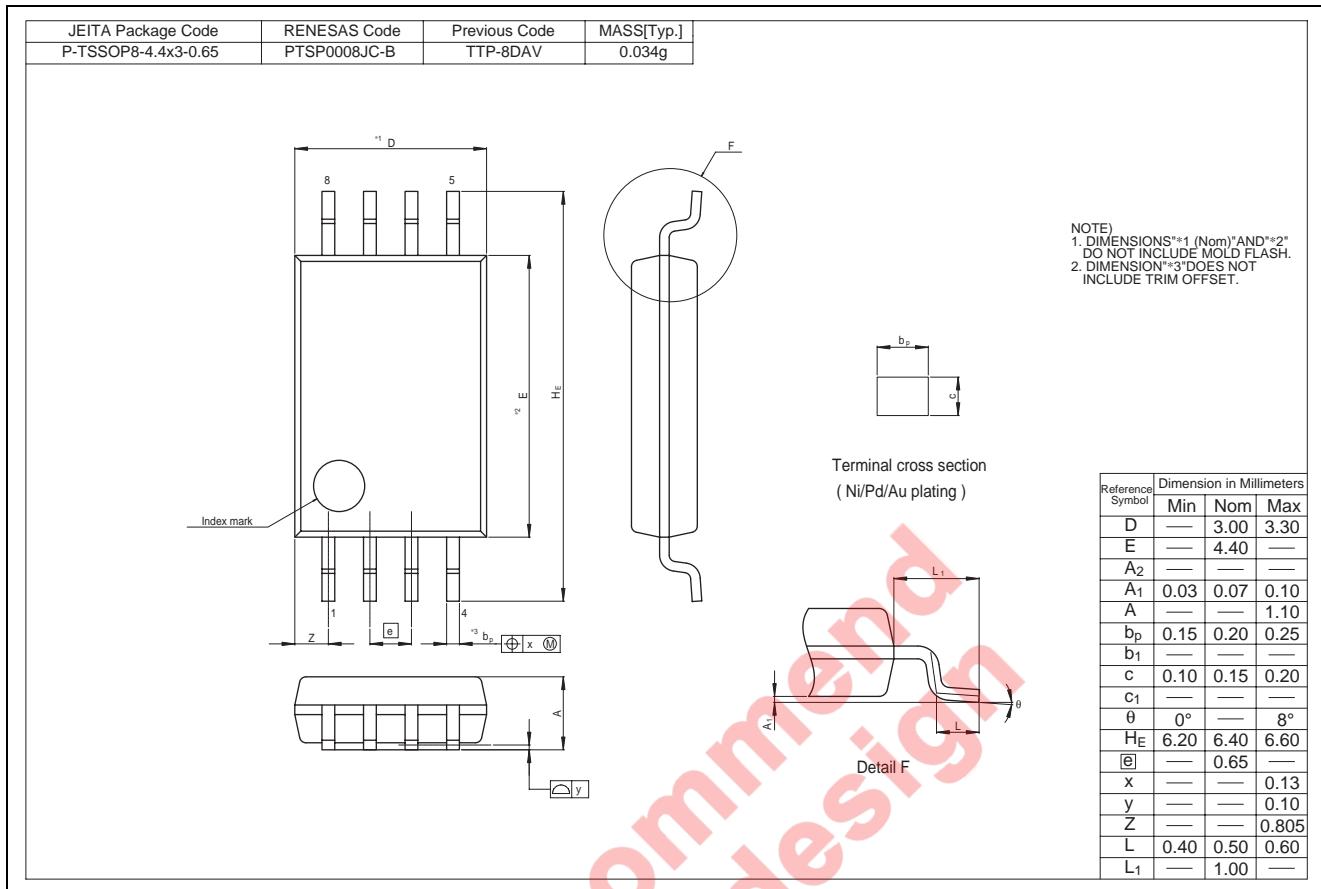
Not recommend
for new design

外形寸法図

R1EX24032ASA00A (PRSP0008DF-B / Previous Code: FP-8DBV)



R1EX24032ATA00A (PTSP0008JC-B / Previous Code: TTP-8DAV)



Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
0.01	2007. 11. 26	—	新規作成
0.02	2008. 04. 02	P11	Write 動作説明を(WP=Low)と(WP=High)の場合にわけて説明追加
1.00	2008. 04. 10	—	暫定削除

Not recommend
for new design

株式会社ルネサス テクノロジ 営業統括部 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関して、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たっては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したもののですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。弊社は、適用可否に対する責任は負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会ください。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないでください。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1) 生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行うもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によつては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエーペンジング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断りいたします。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会ください。

営業お問合せ窓口
株式会社ルネサス販売

 RENESAS

<http://www.renesas.com>

本 西 東 東 い わ 茨 新 松 中 関 北 鳥 広 九	東 京 北 き わ 城 潟 本 中 部 西 陸 取 島 州	支 社 支 社 支 店 支 店 支 社 支 社 支 社 支 社	〒100-0004 〒190-0023 〒980-0013 〒970-8026 〒312-0034 〒950-0087 〒390-0815 〒460-0008 〒541-0044 〒920-0031 〒680-0822 〒730-0036 〒812-0011	千代田区大手町2-6-2(日本ビル) 立川市柴崎町2-2-23(第二高島ビル) 仙台市青葉区花京院1-1-20(花京院スクエア) いわき市平宇田町120番地ラトブ ひたちなか市堀口832-2(日立システムプラザ勝田) 新潟市東大通1-4-2(新潟三井物産ビル) 松本市深志1-2-11(昭和ビル) 名古屋市中区栄4-2-29(名古屋広小路プレイス) 大阪市中央区伏見町4-1-1(明治安田生命大阪御堂筋ビル) 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル) 鳥取市今町2-251(日本生命鳥取駅前ビル) 広島市中区袋町5-25(広島袋町ビルディング) 福岡市博多区博多駅前2-17-1(博多プレステージ)	(03) 5201-5350 (042) 524-8701 (022) 221-1351 (0246) 22-3222 (029) 271-9411 (025) 241-4361 (0263) 33-6622 (052) 249-3330 (06) 6233-9500 (076) 233-5980 (0857) 21-1915 (082) 244-2570 (092) 481-7695
---	---	--	---	--	--

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：コンタクトセンタ E-Mail: csc@renesas.com